

半导体测试实验室，线路老化测试

产品名称	半导体测试实验室，线路老化测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

半导体测试实验室，线路老化测试

器件在两种不同的散热环境下结温随着时间的变化曲线

器件在两种不同的散热环境下的微分结构函数

不仅可以测试器件的结温曲线，还可以通过结构函数分析器件热测试传导路径上各层结构的结温。不热仿真与热测试相结合

Structure 结构函数曲线的对比拟合，可以导入校准初始仿真模型的测试数据，通过对 Structure 经过校准的器件热模型，不仅结构尺寸信息准确，同时也能更加**的描述器件的瞬态热特性。

校准流程